### **OPTICAL RECORDING MEDIUM**

Publication number: JP59225992
Publication date: 1984-12-19

Inventor:

SHIGETA SADAAKI; YOKOGAWA YOSHIO; EZAKI

KOUZOU

Applicant:

**DAINIPPON INK & CHEMICALS** 

Classification:

- international:

B41M5/26; G11B7/24; G11B7/243; B41M5/26;

G11B7/24; (IPC1-7): B41M5/26; G11B7/24

- european:

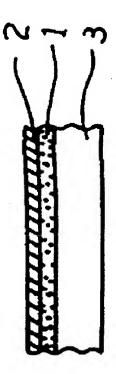
G11B7/243

Application number: JP19830099577 19830606 Priority number(s): JP19830099577 19830606

Report a data error here

#### Abstract of **JP59225992**

PURPOSE: To obtain an optical recording medium high in sensitivity, showing an extremely high S/N ratio of reproduced signals. stable and having low toxicity, by using a composite layer comprising particulates of a specified metal or a semiconductor dispersed therein and a recording layer consisting of a specified semiconductor. CONSTITUTION: The composite layer 1 comprising particulates of a metal or a semiconductor dispersed in a metallic oxide is provided on a base 3, and a semiconductor layer 2 is provided on the surface thereof. An energy beam incident on the optical recording medium is absorbed into the semiconductor layer and the composite layer, the resultant heat melts the composite layer, and recording and reproduction are performed by utilizing the change in the optical property (reflectance, transmittance or the like) of the part irradiated with the energy beam. Examples of the metal or semiconductor used for the composite layer include Sn, In, Sb, Pb, Al, Zn, Cu, Ag, Au, Ge and alloys comprising one of them as a main constituent. Examples of the metallic oxide include oxides of Sn. In. Al, Zr and Zn. When Ge is used for the semiconductor layer, a recording medium having high sensitivity and showing a high S/N ratio of reproduced signals can be obtained.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

## 19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# <sup>⑫</sup>公開特許公報(A)

昭59-225992

(1) Int. Cl.<sup>3</sup> B 41 M 5/26 G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号 6906—2H 8421—5D

❸公開 昭和59年(1984)12月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

## **9分光記録媒体**

②特

昭58--99577

⊗出

願 昭58(1983)6月6日

②発 明

重田定明

者

習志野市谷津 3 -29-10

⑩発 明 者 横川義雄

東京都板橋区赤塚新町 3-13-

10

切発 明 者 江崎弘造

浦和市別所 3 一37—15喜光寮内

⑪出 願 人 大日本インキ化学工業株式会社

東京都板橋区坂下3丁目35番58

号

邳代 理 人 弁理士 髙橋勝利

##

1. 発明の名称

光配频炼体

#### 2. 特許請求の類期

- 1. 募板上に、金属酸化物薄膜中に金属もしくは半導体の微粒子が分散した複合層と、該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層からなる配録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体。
- 2. 金属もしくは半導体の数粒子が、Sn、In、Sb、Pb、Al、Zo、Cu、Ag、Au、Geまたはこれら金属もしくは半導体を主成分とする合金の数粒子である特許額求の範囲第1項に記載の光記録媒体。
- 3. 金匹酸化物がSn、In、AI、 2r及びZnの酸化物より選ばれた少なくとも一種である特許額求の範囲第1項に記載の光記録媒体。
- 4. 半導体剤がGe間である特許領求の範囲第1項に記載の先記録媒体。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、レーザ光等のエネルギー線を脱射することによって、 記録間のエネルギー線照射部が溶験等により 変形または除去されることによって生じる反射率もしくは 透過率の変化を利用して光学的に情報の記録、 再生を行う のに遊した記録媒体に関するものである。

光ディスク等の光記録媒体に要求される性質としては、 記録光線に用いるレーザの放長領域での記録感度が高いこ と、再生信号のSN比が高いこと、記録密度が高いこと、 保存安定性にすぐれていること、及び奇性が低いことが挙 げられる。

レーザ用記録媒体として現在最もすぐれているとされているのは、ガラスまたはプラスチック 務板上に記録階としてテルルまたはテルルー 配素合金等のテルル合金薄膜を形成したものである。テルル及びテルル合金薄膜は、可視-

特開昭59-225992(2)

近赤外の被長が娘で光の吸収率が高く、低熱伝導率、低熱に導車、低熱にあるため記録感度が高く、まただとったの形状、大き計算であると、且つ可提一近郊外の放長領域であると、日かの政権によってSN比の高い早生信がが得られるなど、ヒートモード型レールの意識及び毎性信がであるなど、ヒートモード型レールの意識及び毎性信がであるなど、ヒートモード型をが成り、一般など、ヒートモード型の大力のなど、ロールのでは、一般化安定性が低いことをがある。酸化安定性が低いことをかから、現在まで充分ないので、現在まで充分ないので、現在まで、現在をでは、現在まで、現在は、またので、現在まで、現在は、現在は、またので、現在まで、現在は、現在は、またので、現在は、現在は、またので、現在は、現在は、またので、またので、現在は、現在に関しては効果的な対策は見出されていない。

恐性の点では、テルル系記録媒体に比較して育利なものに、ガラスまたはブラスチック落板上、もしくは該茲板上に設けたアルミニウム等の反射層の上に色素または色素をポリマーに分散した層を形成した配録媒体がある。しかし、一般に色素の吸収被長は、赤色光より頻波長側にあり、今後記録用光調の主流となると予想されている半導体レーザの発振波長域である750mm~850mmの領域で大きな吸収を示す安定な色素が得られないため、半導体レーザを記録用光型とする色素系記録媒体で実用的なものは得られていない。

本発明者等は、毒性が低く、酸化安定性及び耐水性にす くれた光記録媒体の完成を目的として頻窓研究を進めた結 県、酸化安定性及び耐水性にすぐれた特定の金弧もしくは 半導体の数粒子が、化学的安定性にすぐれた金属酸化物筋 膜中に分散した複合周と、この複合周の少なくとも一方の 表面に接触した特定の半導体からなる記録層を用いること によって高感度で再生信号のSN比が極めて高く、且つ安 定でしかも毒性の低い光記録媒体が得られることを見出し、 本発明に到途した。

本発明の要旨とするところは、甚板上に、 金属酸化物物 膜中に金属もしくは半導体の微粒子が分散した 複合層と、 該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層から なる記録圏が形成されていることを特徴とする光記録媒体 の概像と構成にある。

第1図に、本発明の光記録媒体の関標成の一例を示す。 第1図に於ては、基板上に、金匹酸化物中に金属もしくは 半導体の微粒子が分散した複合層(以下複合層と呼ぶ)が 数けられており、装複合層の表面に半導体層が形成されて 数けられており、装複合層の表面に半導体層が形成されて 切る。この光記録媒体に於ては基版側もしくは基板と反対 切から入射したエネルギー線は、半導体層及び複合層に吸 収され発生した熱により複合層が融解し、この複合層の 級部分が半導体層のこれに接した部分を併って移動するこ

とによって形成されるピットによって生じる媒体のエネルギー線が照射された部分の光の反射率、透過率等の光学的 性質の変化を利用して記録、再生が行われる。

本範別の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Pb、A1、Zn、Cu、Ag、Au、Sb、Bi、Se、Te、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられるが、低海性の観点から好ましい金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Sb、Pb、A1、Zn、Cu、Ag、Au、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられる。上記金属もしくは半導体の特徴は半導体レーザの発振被長城での反射率が高い、路点が低い、海性が低い、及び空気中での安定性が高い等であるので、これら金属もしくは半導体を主成分とする合金を用いる場合は、上記特徴が失われないように注意する必要がある。

本発明の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属散化的は、化学的安定性にすぐれ、熱伝導率の低いものであることが必要で、軒ましい例としては、Sn、In、Al、2r及びZnの散化物が挙げられるが、特にSnまたはInの放化物を用いると、空気中での安定性がすぐれ、高感度且つ再生信号のSN比が高い記録媒体が得られる。SnまたはInの放化物の例としては化学式でSnO2、In2O3 及びSnO2-x、In2O3-x 等の係敗化物や、SnI-yHyO2、in2-zNzO3 等のSnO2、In2O3

に異種金属がドーピングされたものが挙げられる。ここで x 、 z は 0.5 以下、 y は 0.2 5 以下の正の数、 M は Sb、 In、 N は Sn、 Ge、 Pb、 2n等の金属を示す。

上記複合層に於ける金属もしくは半導体の充射率は 0.3 以上、 0.9 5 以下であることが必要である。充頻率が 0.3 以下であると、複合層の吸収係数が低下し、且つ複合層が溶融液動化する温度も高くなり、得られる光記録媒体の記録感度が低下する。充填率が 0.9 5 以上となると、複合層に分散している金属もしくは半導体粒子間の接触が始まり、金属もしくは半導体粒子の粒子径が大きくなり、そのため記録ピットの大きさ、形状が不揃いになり、再生保号の SN比が低下し、また複合層の熱伝導率も大きくなるため記録感度が低下する。

本発明の光記録媒体に於ける複合層の一個の厚さは10 人以上、500人以下が製ましい。複合層の一関の厚さが 10人以下であると、複合層のエネルギー線照射部の溶験 強動化による半導体層のピット形成が進行し難くなり、記 緑媒体の記録感度が低下する。また複合層の一層の厚さが 500人以上であると、複合層エネルギー線照射部の溶験 流動化に必要なエネルギーが大きくなるため記録媒体の記 緑感度が低下する。特に複合層の一層の厚さが30人以上、 300人以下の場合、高感度で再生信号のSN比の高い記 緑媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に用いられる半導体層の例としては、Ge、Si、Se等の元素半導体及び、AISb、GaAs、GaSb、InP、InAs、InSb等の化合物半導体が挙げられる。特に半導体にGeを用いた場合は、均質且つ750nm~850nmの放長域で光の吸収係数の大きい層が得られるため、高感度且つ再生信号のSN比が高い記録媒体が得られる。またGe間は環膜の場合でも酸化安定性及び耐湿性がすぐれており、移性も低い点で本発明の光記録媒体に用いられる半導体層として行適である。更に本発明の光記録媒体には、GeにGa、InまたはSb等をドーピングした整膜からなる半導体層を用いることもできる。

本発明の光記録機体に於ける半導体層の一層の厚さは10 人以上、200人以下が望ましい。半導体層の一層の厚さ が10人以下であると、得られる記録機体の750nm~ 850mmの放長域での先の反射率、吸収率が低くなり、記 録部と未記録部とのコントラストが大きくできず、平均 号のSN比が低くなる。半導体層の一層の厚さが200人 以上であると、複合層のエネルギー線照射部が溶験流動化 しても、半導体層のピット形成が遮行し軽くなるため、記 は媒体の記録感度が低下する。特に半導体層の一層の は媒体の記録感度が低下する。特に半導体層のに記録媒体 が20人以上、100人以下の場合SN比の高い記録媒体 が得られる。

本発明の光記録媒体の一つの実施態様は、基板上に複合 眉を形成させ、更にこの複合眉の表面に半導体間を形成さ せたものである。鉄板としては、アルミニウム等の金銭板、 ガラス板、あるいはポリメタクリル散メチル、ポリスチレ ン、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、ポリエチレンテ レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド 及びエポキシ樹脂、ジアリルフタレート低合体、ジエチレ ングリコールピスアリルカーボネート重合体、ポリフェニ レンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミ ド箏の熱可塑性、又は熱硬化性樹脂のシート又はフィルム が用いられる。特に本苑明の光記録媒体を記録光、再生光 を慈仮を通して照射する形式の光ディスクとして使用する 場合に於ては、基板にはメチルメタクリレート系頂合体、 スチレン系載合体、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、 ジエチレングリコールピスアリルカーポネート集合体、エ ポキシ樹脂等の透明プラスチックのシートを用いる必要が ある。また、慈板にガラス板、又はアルミニウム等の金属 板を使用する場合は、これら基板上にポリマー層を設けた 後に複合層及び半導体層からなる記録層を形成させると真 感度の光記録媒体が得られる。上記ポリマーの例としては、 ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイソブチ

ルメタクリレート等が挙げられる。

本発列の光記録媒体の胸構成の例を第2図~第5図に示す。以下本発明の記録媒体の製造方法を開構成の例図を用いて説明する。

第2図に示す構成の記録媒体は、装板3の上に半導体層 2を形成させた後に、この半導体関2の上に複合関1を形 成させ、次いでこの操作をくり返した後最外層に半導体層 を形成することにより、半導体剤を n 層、複合剤を n - 1 **耐税用させることによって得られる(ここでnは正の塾数** を示す。)。半導体階及び複合層を形成させるためには、 真空務務法、イオン化務務法、イオンプレーティング法、 スパッタ法、クラスターイオンピーム法等を利用する。推 合用を形成させる場合は、金属もしくは半導体金属酸化物 とを別々のルツボに入れ、1×10<sup>-3</sup> m Hg以下の真空皮に 於て同時に務発させ蒸着を行う。また上記真空叢着工程で **蒸発粒子をイオン化し、半導体層表面に衝突させるイオン** 化裁券法、またイオン化と同時に基板側に直流電圧を印加 してイオン化粒子を加速させるイオンプレーティング法を 用いることもできる。また金属もしくは半導体のターゲッ トと金属散化物のターゲットを用いて同時スパッタを行う ことによって複合関を形成させることもできる。いずれの 場合も複合層の形成時には、各熟発源、ターゲットの比較 的近傍に水晶膜厚センサ等のセンサヘッドを設置し、金瓜 もしくは半導体及び金匹酸化物の蒸着速度、スパッタリン グ速度を削々に検知、制御することにより、所定の金属も しくは半導体の充線率及び厚さの複合層が得られる。

第2 図~第5 図に示す構成の本発明の光記録媒体に於て は、記録層の厚さ(複合層及び半導体層を積層した全体の 厚さ)が50 人以上、2000 人以下であることが望まし い。記録層の厚さが2000人以上になると、記録層のエ ネルギー線照射部の体積が大きくなるため、エネルギー 総 を 照射した場合に吸収されるエネルギーの密度が低下する ため、記録媒体の記録感度が低下し、さらに形成されるピ

特開昭59-225992 (4)

ット周辺の形状が乱れ続くなり、再生信号のSN比に懸影響を与える。記録暦の原さか50人以下であると、記録媒体の配録部と未記録部の反射率及び透過率の差が小さくなり、コントラストが低くなるため、再生信号のSN比を高くすることができない。本発明の光配録媒体を反射型光ディスクに使用する場合、記録層のより行ましい厚さの範囲は70人以上、500人以下である。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録媒体に於ては、複合間の一間の厚さが10Å~500Å、半導体層の厚さが10Å~200Å、の範囲内であれば、nの値は1以上の任意の整数で良い。特に半導体層にGeを使用し、第2図に示す構成でnが2以上の場合、空気中での安定性及び耐湿性の特にすぐれた光記録媒体が得られる。

本発列の光記録媒体に於ける記録層は、通常の環境下では極めて安定であり、特に保護層を設ける必要は無いが、 機械的衝撃等に対する保護や、療境等の付着により、記録、 再生に支敵が生じるのを防ぐことを目的として、保護層を 記録層の上に設けることが可能である。保護層としては、 SiO2、A12 O2、TiO2等の無機材料及び有機高分子材料が用い られる。

第2図~第5図に示す本発明の光記録媒体に於ては、基

板3を透明なものとした場合は、記録光及び再生光を図の 上方から入射させても、下方から入射させても良い。

本発明の光記録媒体は、低毒性で高感度であり、空気中 での安定性及び耐湿性がすぐれていると同時に再生信号の SN比が極めて斉い点に特徴がある。本発明の光記録媒体 が上配の如くすぐれた特徴を示す理由は現時点では必ずし も明確で無いが、以下の様に推定することができる。本発 明の光記録媒体の記録暦は、それぞれ光学定数の異なる複 合用と半導体間との積層膜から成り立っているため、記録 間がそれぞれ複合層もしくは半導体層単独で成り立ってい る場合に比較して、記録暦の厚さが極めて小さい場合でも エネルギー額の吸収率及び反射率が高くなる。このため記 緑暦のエネルギー線が照射される部分に於けるエネルギー 密度が大きくなり、記録感度が高くなると同時に、記録部 と未配録部とのコントラストが大きくなり、再生時のSN 比が再くなる。さらに記録層を構成している複合層は金属 酸化物とこの酸化物中に分散した粒径が光の波器以下の極 めて敬和な金属もしくは半導体の粒子から成り立っている。 ため、パルクの金属もしくは半導体に比較して低い温度で 隣接する半導体層を伴って容易に放動化する。この記録層 の旅動化した部分は、金瓜もしくは半導体単独の溶剤体に 比較して大きな表面エネルギーを有しており、流動化した

記録階とこれに接触する基板との変面との変面とれて接触する基板との変面との変面の移動がスムーズに起動が大きくなり、流動化した記録層の移動がした記録層の移動がした記録層の移動化した記録とその問題の固菌が、体の数面ではなると考えられているが、体に於てはをいると考えられているが、体に対していたが、ないないと、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないであると考えられる。この結果、低い関射エネルギーで形状、大きさの歯った周辺部の乱れの小さいピットが形成されるものと考えられる。

さらに本発明の光記録媒体における記録層を構成する半 専体周は熱伝導率が低く、複合層中では、金属もしくは半 導体の複粒子は、酸化物中に互いに孤立して存在している ため、複合層の熱伝導率も低くなり、記録媒体の感度は高 くなる。また、複合層中の金属の充壌率、半導体層、複合 層の厚さを適切に選択することにより、最適な分光吸収率、 分光反射率の記録媒体が得られる。

- 本発明の光記録媒体の記録暦に使用さる金属もしくは半 場体及び金属散化物等は、いずれも空気中及び水中で極め て安定で、且つ毒性が低いため、本発明の光記録媒体は低 春性で保存安定性もすぐれている。

本発明の光記録媒体は、記録再生用光ディスクとして順像ファイル、文書ファイル、データファイル及びコンピュータの外部メモリとして用いられるばかりでなく、レーザ 光で直接客を込み、読み取りが可能なテーブ、カード、マイクロフィッシュ等として用いることができる。

以下、本発明の詳細を英語例によって示すが、本発明は これ等の例に限定されるものではない。

前、以下の実施例で示す充壌率とは、複合用中で金属も しくは半導体数粒子の占める体積の割合である。 寒路例 1

発速度を調節しながら蒸発を行い、Snの充場率 0.8 で設度 6 0 Åの Sn及び Sn0±の複合間を Ge間の上に形成し、続いて 同様の操作を行うことにより、この Snと Sn0±の複合間及 で原さ 2 0 Åの Ge間、原さ 6 0 Åの Snと Sn0±の複合層及 び原さ 3 0 Åの Ge間を順次 検問し、第 2 図に於て n = 3 に相当する様成で厚さ 2 0 0 Åの記録照を有するディスク状光記録媒体を製作した。

得られたディスク状光記録媒体を毎分1800回転の回転速度で回転させながら、くりかえし周波数 5 MHz で 100n secのパルス中に変調した半導体レーザ (日立製作所製 HLP-1600、発振波長830 nm) の発展光をコリメーターレンズ、 集光レンズ及び精板を通して記録層にピーム径 1 μmまで集光して照射することにより記録を行ったところ、 短径がほぼ 1 μmのピットを形成させるのに必要でよスクの記録面上に於けるレーザ光強度は 6 mMであった。また記録信号を 1 mMのレーザ光で再生を行い、 落準信号 5 MIz 、パンド中100 KHz の条件でスペクトラムアナライザで測定した CN 比は 5 6 dBであった。

上配の如くして記録を行った記録済のディスク状配録媒体を60℃、95% RHの恒温钼湿層内に入れ、120日間の耐凝熱性試験を行ったところ、CN比に変化は認められなかった。

比較例1

実施例1に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状態板を3枚用なし、実施例1と同様に基板回転速度20 rpm 、真空度1×10<sup>-6</sup> mm Haに於て、電子ビーム蒸発法を用い、これら基板上にSn及びSn02を各々、蒸発速度を翻節しながら共盛者し、Snの充壌率が0.8で、各々膜厚が100人、180人及び300人のSn0a中にSn微粒子が分散した複合層のみを有する3種類の試料を得た。

得られた3種類の試料について実施例1と同様の方法で 記録再件を行った結果を第1まに示す。

耶	1	3

複合相関原 (人)	レーザ光強度 1) (mH)	CNH (dB)
1 0 0	1 0	4 2
1 8 0	1 2	4 5
3 0 0	12mMで記録できず	<b>_</b> _

1) 短径が1μmのピットを形成させるのに必要な、ディスク面上に於けるレーザ光軸度

#### 比較例2

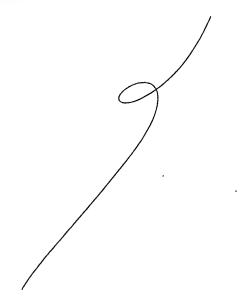
実施例1に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状基板を2枚用意し、実施例1と同様に基板回転速度20 rpm 、真空度1×10-6 malgの条件で電子ビーム 素着法を用い、これら基板上にGeを薫着し、Geの頂厚が80 人及び300人の記録間がGeのみの2種類の試料を得た。 得られた2種類の試料について実施例1と同様の条件で記録することを試みたが、いずれの試料もレーザ光強度12 mNではピットは形成されず、記録することはできなかった。

実施例 1 と比較例 1 及び 2 より明らかな如く、比較例 1 に示す記録 間が Snと SnO2の複合調膜のみからなる試料は、実施例 1 に示す本発明の光記録媒体に比較して感度、 C N 比共に低く、また記録間が Ge 那膜のみからなる比較例 2 に示す試料は、本発明の光記録媒体に比較して著しく感度が低い。

## 实施例 2

実施例1と同様の方法を用いて、ポリメタクリル酸メチルのディスク状務板上に、第2支に示す金属及び金属酸化 物からなり、第2支に示す瞬度を育する複合間と、第2支 に示す瞬度のGeからなる半導体層とを、第2支に示す関構 成に領暦した記録間を形成することによって、第2支の試 料番号2-1~2-13で示す13種類の光記録媒体を製 作した。

得られた上記13種類のディスク状光記録媒体について、 実施例1と同様の方法を用いて測定した記録感度とCN比 を第2表に示す。耐湿性はnが2以上の場合特にすぐれた 結果を示した。



試料番号	1	k é	à j	Ħ	半導体階	紀	鏬	JEH	記録再	生特性
	金属東たは 半導体	金属酸化物	<b>金原または半</b> 将体の充壌率	原 さり (人)	原. さ 2) (人)	度相成	n	原. さ (人)	レーザ光強度 (mil)	GN比 (dB)
2 - 1	Sn	SnO₂	0.8	140	5 0	第3図	ı	190	7	5 3
2 - 2	l n	[ n2 O3	0.6	120	50	第4図	2	340	10	5 4
2 - 3	î n	S n O <sub>2</sub>	0.8	7 0	3 0	第5図	3	270	7	5 0
2 - 4	Sn	Alz Oa	0.9	150	5 0	第 2 図	2	250	1 2	4 9
2 - 5	I n	ZrO2	0.9	7 0	3 0	同上	4	330	1 2	5 0
2-6	Sn	ZnO	0.8	6 0	20	間上	3	260	11	5 0
2-7	Ge	SnO2	0.8	8 0	4 0	\$A2 €1.	3	280	8	5.2
2 - 8	.P b	Ing Og	0.8	140	5 0	可止	2	240	7	5 2
2 - 9	Λ1	S n O <sub>2</sub>	0.7	60	2 0	同上	- 4	260	10	5 0
2 -10	2 n	S n O <sub>2</sub>	0.8	7 0	3 0	同上	3	230	10	5 0
2-11	Cu	SnO <sub>2</sub>	0.7	6 0	2 0	同上	4	260	1 2	5 3
2 -12	Ag	S n O <sub>2</sub>	0.7	6 0	2 0	同上	4	260	10	5 5
2 -13	Αu	Ing Og	0.7	60	2 0	同上	4	260	1 2	5 5
2 - 14	Sb	S n O <sub>2</sub>	0.8	190	40	同上	2	270	6	5 7

- 1) 指合用一層の異な
- 2) 平赤体間一層の見さ

#### 実施例3

三白の電子統を装備した真空業着装置のチャンパー内に厚さ1.2 mm、外径300mm、内径35mmのジェチレングリコールビスアリルカーボネート致合体 (商品名 CR-39)からなるディスク状基板を取り付け、チャンパー内の四つのルツボにそれぞれ、Ge、Sn、Au及びSn0aを入れ、上記基0~mm lieの条件に於て、まづGoを50人の厚さに蓄着し、次いでSn、Au及びSn0aにそれぞれの商電子統より電子線を照けし、Sn、Au及びSn0aにそれぞれの商電子統より電子線を照けし、Sn、Au及びSn0aにそれぞれの商電子はより電子線を照けした。Sn、Au及びSn0aにそれぞれの商品を発速を調節しなが分別し、Sn、Au及びSn0aにそれぞれの商品を設定を調節していが90位により、Muが10位置が10位によって、原さ150人の厚さにGeを満知することによって、第2回に於てn m 2 に保護体を認定さ250人の記録層を有するディスク状光記録媒体を認作した。

得られた光記録媒体について実施例1と同様の方法で測定した記録再生特性を第3表の試料番号3-1に示す。

また第3表に示す試料番号3-2~3-6の光配緑機体は試料番号3-1と同様の方法で製作し、複合層中の合金の種類及び合金組成が第3次に示すものである以外は、基

版、半導体層の観頻、厚さ、複合層中の合金微粒子の充塡 率、複合層の厚さ、記録層の構成及び記録層の厚さはいずれも試料番号3-1の場合と同一のものである。試料番号3-2~3-6の光記録媒体について実施例1と同様の条件で測定した記録再生幹性を第3表に示す。

安定性、耐湿性について実施例 1 と間様に測定したが良好であった。



13 3 差

战料番号	複合層中の合金微粒子の 種類と組成比	紀錄再生特性				
以种面写	(筑景%)	レーザ光強度 (mff)	CN比 (dB)			
3 – 1	Sn (90) -Au (10)	7	5 5			
3 - 2	Sn (20) - Au (80)	9	5 5			
3 - 3	Sn (96) -Ag (4)	8	5 5			
3 – 4	In (90) .—Pb (10)	7	5 3			
. 3 – 5	Sn (50) — In (50)	7	5 4			
3 – 6	Ge (80) Sn (20)	7	5 6			

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図、第3図、第4図及び第5図は本発 明の光記録媒体の斯面関である。

各図に於て、1 は複合用、2 は半導体層、3 は抗板を示す。

代理人 弁理士 髙 橋 勝 利

